 	Notes	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
09/276,917	CHANDRAN ET AL.	
Examiner	Art Unit	_
Dustin Nguyen	2154	

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
370	230, 395	8/1/2005	DN
<del></del>			
	12		

INI	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
	<u> </u>		

SEARCH (INCLUDING SEAI		<b>(</b> )
	DATE	EXMR
searches EAST	8/1/2005	DN
		,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		